

出展のご挨拶

「インターネプコン 2014」に出展致します。
 会期：2014年1月15日(水)～17日(金) 会場：東京ビッグサイト
 《 鶴賀電機 小間番号 東17-29 》

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社は2014年1月に東京ビッグサイトで催される「インターネプコン 2014」に出展致します。是非ご来場いただき、弊社製品をご高閲賜りたく、ご案内申し上げます。

敬具

記

□主な展示品

《 2014年春発売予定 》

デジタル抵抗計 356G

- ・最大表示桁数 6桁
- ・最小分解能 $0.1\mu\Omega$
- ・抵抗測定5レンジ $30m\Omega\sim 300\Omega$



20CH スキャナ内蔵 AC mΩ テスタ 356M

- ・最大40CHまで増設可能
- ・抵抗測定レンジ $30m\Omega/300m\Omega/3\Omega$
- ・電池のセル抵抗とセル電圧の同時測定可能



(ケーブルはオプション)

《 2014年春発売予定 》

デジタルMΩ テスタ 3567B

- ・絶縁抵抗レンジ $1000M\Omega$ 、 $5000M\Omega$
- ・試験電圧2レンジ DC500V/DC1000V
- ・測定精度 $\pm 5\%$ (絶縁抵抗 $1000\sim 5000M\Omega$)
- ・データ出力 BCD、RS-232C、RS-485

